

# PHY62XX ADC 应用指南

Version 0.5

Phyplus Inc.

2019/08/02



# 版本控制信息

版本/状态	作者	参与者	起止日期	备注
V0.2	付晓亮		06/13/2018	文档初稿
V0.3	付晓亮		04/08/2019	修订版
V0.4	付晓亮		06/28/2019	修订版,支持多通道采集
V0.5	付晓亮		09/02/2010	完善 ADC 示例,添加 ADC 移植
νυ.5	刊啦元		08/02/2019	注意事项,参考 3.6



# 目录

Buffer 缓冲机制	
工作方式	•••••
1.5.1 中断方式	•••••
1.5.2 轮询方式	•••••
枚举&宏	
枚举&宏	
2.1.1 adc_CH_t         2.1.2 ADC 事件         2.1.3 adc_CLOCK_SEL_t         数据结构	
2.1.2 ADC 事件         2.1.3 adc_CLOCK_SEL_t         数据结构	
2.1.3 adc_CLOCK_SEL_t	
数据结构	
2.2.1 add Cfg +	
2.2.1 adc_Cfg_t	
2.3.1 Void Hat_adc_HHI(Void)	•••••
2.3.2 Intrial_auc_coming_chamler(auc_ch_t chamler, auc_chg_t chg,	
2.3.3 int hall add clock config(add CLOCK SEL ticlk):	•••••
2.3.3 Int hat add_ctock_connig(add_ctock_stt_tcik),	
	••••••
Etst 未 つ f 上 t s n Attanuation mode	
bypass mode 相 Attendation mode 由頂由压检测	••••••
	••••••
被测电压小于等于芯片工作电压 AVDD33	
被测电压大于芯片工作电压 AVDD33	
22/22 2222 <b>b</b> X E F S E / <b>E</b>	### 2.3 adc_Hdl_t



#### 1 简介

本文档介绍了 PHY62XX ADC 模块的原理和使用方法。

PHY62XX ADC 一共有 9 个 ADC 通道: 1 个 PGA, 1 个 Temp Sensor, 6 个 Normal ADC, 1 个 Voice。

本文档主要介绍 6 个 Normal ADC 的使用方法。

ADC 通道和 GPIO 对应关系如下图:

Channel No	Channel Feature	GPIO	Comments
ADC_CH0			PGA
ADC_CH1			Temp Sensor
ADC_CH2	1P/1DIFF	P12	Normal ADC
ADC_CH3	1N	P11	
ADC_CH4	2P/2DIFF	P14	
ADC_CH5	2N	P13	
ADC_CH6	3P/3DIFF	P20	
ADC_CH7	3N	P15	
ADC_VOICE			Voice

图表 1: ADC 通道和 GPIO 对应关系

#### 1.1 模式选择

6个 Normal ADC 通道有两个工作模式供选择:

- 单端模式: ADC\_CH2~ADC\_CH7 每个通道都可以独立工作,采集其引脚上的单端电压。
- 差分模式: ADC\_CH2~ADC\_CH3、ADC\_CH4~ADC\_CH5、ADC\_CH6~ADC\_CH7 要成对出现,采集的电压是 ADC\_CH2、ADC\_CH4、ADC\_CH6 上相对于 ADC\_CH3、ADC\_CH5、ADC\_CH7 上的差分电压。

6个 Normal ADC 通道有两个测试量程供选择:

- bypass mode:测试电压范围为【OV, 1V】。
- attenuation mode:测试电压范围为【OV, AVDD33】。



#### 1.2 采集精度

不同模式下, Normal ADC 的采集精度也不相同, 详见下表:

	单端模式(unit:V)	差分模式(unit:V)
Bypass	ADC_code/4096	ADC_code/2048-1
Attenuation	(ADC_code/4096)*4	(ADC_code/2048-1)*4

图表 2: Normal ADC 不同模式下采集精度

#### 1.3 Buffer 缓冲机制

Normal ADC 是 12bit 长度的模数转换器,硬件为每个 ADC 通路提供了 32 个 word 长度的连续 buffer,用来缓存 ADC 采集结果,每一个 word 保存 2 次 ADC 转换结果。

#### 1.4 采集速率

Normal ADC 支持采样速率有: 80K, 160K, 320K, 默认速率为 320K。

#### 1.5 工作方式

Normal ADC 有两种工作方式:中断方式和轮询方式。

#### 1.5.1 中断方式

9个 ADC 通道共用一个中断入口,中断号为: CMO(29)。

每个 Normal ADC 通道的中断都能单独 mask 和 clear。

中断触发条件为 buffer 满,即数据填满整块 memory 会触发中断。

中断方式软件处理流程如下,很多流程已经被封装到了 API 中,直接调用使用即可。

- 1. system initial
- 2. ADC initial
- 3. ADC enable
- 4. irg enable
- 5. enable ADC interrupt
- 6. wait interrupt
- 7. Collect Data
- 8. calculate ADC value
- 9. mask interrupt
- 10.clear interrupt



#### 11.disable ADC

#### 1.5.2 轮询方式

轮询方式下软件处理流程:

- 1. system initial
- 2. ADC initial
- 3. ADC enable
- 4. wait a few us
- 5. Collect Data
- 6. calculate ADC value
- 7. disable ADC

# 2 API

ADC 驱动提供异步 AD 采集功能,采集完成之后通过回调函数回传 ADC 采集结果。

# 2.1 枚举&宏

# 2.1.1 adc\_CH\_t

ADC 物理通道。

ADC_CH0	暂不支持此通道。
ADC_CH1	暂不支持此通道。
ADC_CH2	单端模式下,独立工作。
ADC_CH1N_P11	差分模式下,和 ADC_CH1P_P12 组合使用。
ADC_CH3	单端模式下,独立工作。
ADC_CH1P_P12	差分模式下,和 ADC_CH1N_P11 组合使用。
ADC_CH4	单端模式下,独立工作。
ADC_CH2N_P13	差分模式下,和 ADC_CH2P_P14 组合使用。



ADC_CH5	单端模式下,独立工作。
ADC_CH2P_P14	差分模式下,和 ADC_CH2N_P13 组合使用。
ADC_CH6	单端模式下,独立工作。
ADC_CH3N_P15	差分模式下,和 ADC_CH3P_P20 组合使用。
ADC_CH7	单端模式下,独立工作。
ADC_CH3P_P20	差分模式下,和 ADC_CH3N_P15 组合使用。
ADC_CH_VOICE	语音通道,采集模拟麦克风使用。

#### 2.1.2 ADC 事件

ADC 事件,会在 ADC 驱动的回调函数抛出。

HAL ADC EVT DATA	ADC 采样数据,如果采样数据就绪,会调用已注册的 ADC
	回调函数,送出该事件。
HAL_ADC_EVT_FAIL	ADC 采样失败。

# 2.1.3 adc\_CLOCK\_SEL\_t

ADC 速率设置。

HAL_ADC_CLOCK_80K	采样速率 80K
HAL_ADC_CLOCK_160K	采样速率 <b>160K</b>
HAL_ADC_CLOCK_320K	采样速率 <b>320K</b>



# 2.2 数据结构

# 2.2.1 adc\_Cfg\_t

ADC 配置参数。

	uint8_t	channel	配置 ADC 通道,bit2~bit7 对应 P11~P15、P20。
			是否连续采集模式。
	bool	is_continue_mode	如果是 true,ADC 会一直自动采集。
			如果是 false,ADC 启动停止由软件控制。
			是否为差分模式,差分模式需 P 端 N 端成对工
uint8_t	is_differential_mode	作。	
		支持 bit7、bit5、bit3,分别选择[P20,P15]、	
		[P14,P13]、[P12,P11],channel 的配置需和	
		is_differential_mode 保持一致。	
			true 为 bypass mode,量程为 0V~1V。
	uint8_t	is_high_resolution	false 为 attenuation mode,量程为 0V~ AVDD33。

# 2.2.2 adc\_Evt\_t

ADC 驱动事件的数据结构。

		ADC 事件类型。
int	type	HAL_ADC_EVT_DATA:采样成功,数据有效。
		HAL_ADC_EVT_FAIL:采样失败,数据无效。
adc_CH_t	ch	ADC 通道。

支持 bit2~bit7,需要和 channel 配置一致。



		通道范围见 adc_CH_t。
uint16_t*	data	ADC 采样数据指针入口。
uint8_t	size	ADC 采样数据个数。

# 2.2.3 adc\_Hdl\_t

ADC 回调函数类型。

typedef void (\*adc\_Hdl\_t)(adc\_Evt\_t\* pev)

#### 2.2.4 adc\_Ctx\_t

ADC 模块配置。

bool	enable	ADC 模块使能标志。
uint8_t	all_channel	ADC 开启的通道,支持 bit2~bit7。
adc_Hdl_t	evt_handler	ADC 采集完成回调函数。

#### 2.3 API

#### 2.3.1 void hal\_adc\_init(void)

ADC 模块初始化,模块其他函数需要配置之后方可使用,否则无法预测结果,或者返回错误。

参数

无。

● 返回值

无。

# 2.3.2 int hal\_adc\_config\_channel (adc\_CH\_t channel, adc\_Cfg\_t cfg, adc\_Hdl\_t evt\_handler)

配置 ADC 采集通道。



#### ● 参数

类型	参数名	说明
adc_Cfg_t	cfg	ADC 配置信息。
adc_Hdl_t	evt_handler	事件回调函数。

#### ● 返回值

PPlus_SUCCESS	成功。
其他数值	参考 <error.h></error.h>

# 2.3.3 int hal\_adc\_clock\_config(adc\_CLOCK\_SEL\_t clk);

配置 ADC 模块的采样频率,在 ADC 启动之前调用。

#### ● 参数

类型	参数名	说明
adc_CLOCK_SEL_t	clk	ADC 采样频率选择,可以选择为 80K、160K、320K。
		默认值为 320K。

#### ● 返回值

PPlus_SUCCESS	成功。
其他数值	参考 <error.h></error.h>



#### 2.3.4 int hal\_adc\_start(void)

开始采集。

参数

无。

● 返回值

PPlus_SUCCESS	成功。
其他数值	参考 <error.h></error.h>

#### 2.3.5 int hal\_adc\_stop(void)

停止采集。

● 参数

无。

● 返回值

PPlus_SUCCESS	成功。
其他数值	参考 <error.h></error.h>

# 2.3.6 void \_\_attribute\_\_((weak)) hal\_ADC\_IRQHandler(void)

ADC 中断处理函数。

参数

无。

● 返回值

无。

# 2.3.7 float hal\_adc\_value\_cal(adc\_CH\_t ch,uint16\_t\* buf, uint8\_t size, uint8\_t high\_resol, uint8\_t diff\_mode)

计算 ADC 数值,输出为浮点数,为采样点的电压值,并且是输入 buffer 的算术平均值。



#### ● 参数

类型	参数名	说明
adc_CH_t	ch	ADC 通道。
uint16_t*	buf	ADC 采样数据指针。
uint8_t	size	ADC 采样数据数量。
uint8_t	high_resol	是否为 bypass mode,支持 bit2~bit7。
uint8_t	diff_mode	是否为差分通道,支持 bit7、bit5、bit3。

#### ● 返回值

float 采样点的电压值。
----------------



# 3 软件应用

测试参考硬件: PHY6200\_32\_V1.4。

测试参考软件: peripheral\adc, 在该示例上修改测试。

#### 3.1 连续采集与非连续采集

说明

adc\_Cfg\_t中的is\_continue\_mode用来配置ADC是连续采集还是非连续采集。

连续采集指初始化启动ADC一次,ADC将循环自动采集。

非连续采集指ADC采集完毕后将停止,如需再次采集需软件再次触发。

```
//P14、P15工作模式: 连续采集(非连续)、单端、bypass mode。
adc_Cfg_t adc_cfg = {
    .channel = ADC_BIT(ADC_CH2P_P14)|ADC_BIT(ADC_CH3N_P15),
    .is_continue_mode = TRUE,//(FALSE)
    .is_differential_mode = 0x00,
    .is_high_resolution = 0xff,
};
```

```
//非连续采集模式,软件每500ms启动ADC采集一次
static void adc_evt(adc_Evt_t* pev)
{
......
    if(adc_cfg.is_continue_mode == FALSE)
    {
        osal_start_timerEx( adcDemo_TaskID, adcMeasureTask_EVT,500);
    }
......
}
```



#### 3.2 Bypass mode 和 Attenuation mode

说明

adc\_Cfg\_t中的is\_high\_resolution用于配置ADC通道的采集量程。

该变量的bit2~bit7分别对应P11~P15、P20。

如果相应位置1为bypass mode,量程为0V~1V,推荐使用。

如果相应位置0为attenuation mode,量程为0V~VCC。

```
//P14、P15工作模式: 非连续采集模式、单端、bypass mode(attenuation mode)。
adc_Cfg_t adc_cfg = {
    .channel = ADC_BIT(ADC_CH2P_P14) | ADC_BIT(ADC_CH3N_P15),
    .is_continue_mode = FALSE,
    .is_differential_mode = 0x00,
    .is_high_resolution = 0xFF//(0x00)
};
```

#### 3.3 电源电压检测

说明

测量芯片电源电压时,芯片内部已经将AVD33和ADC脚进行了连接,所以芯片外部需要保证

测量芯片电源的ADC引脚悬空。

测量芯片电源电压的引脚需要选择attenuation mode。

测量芯片电源电压的引脚代码上会多一些配置,详见下面示例代码。



```
.is_high_resolution = 0x7f,//bit7对应P20,需要选择attenuation mode
};
```

```
//配置电源电压检测的ADC引脚
static void adcMeasureTask( void )
{
    int ret;
    bool batt_mode = TRUE;
    uint8_t batt_ch = ADC_CH3P_P20;
    GPIO_Pin_e pin;
......
}
```

#### 3.4 差分模式

说明

ADC差分模式使用场合不多,ADC工作时只能配置一对差分模式。

通道可配置参数为ADC\_BIT(ADC\_CH3DIFF)、ADC\_BIT(ADC\_CH2DIFF)、ADC\_BIT(ADC\_CH1DIFF),

分别表示P20对P15、P14对P13、P12对P11的差分电压

```
// ADC_CH3DIFF,,即P20相对于P15上的差分电压
adc_Cfg_t adc_cfg = {
    .channel = ADC_BIT(ADC_CH3DIFF),
    .is_continue_mode = FALSE,
    .is_differential_mode = ADC_BIT(CH3DIFF),
    .is_high_resolution = 0xff,
};
```



#### 3.5 蓝牙广播和连接下的 ADC 采集

蓝牙广播和连接时,瞬间发射功率会影响到ADC基准电压,如此时ADC正在采集,那么采集到的ADC值是一个受干扰的值,不是预期的ADC值。

一种规避方法,在蓝牙广播和蓝牙连接后,延时几毫秒,在ADC基准电压稳定后再进行ADC采集。

```
参考代码:
void SimpleBLEPeripheral Init( uint8 task id )
HCI PPLUS AdvEventDoneNoticeCmd(simpleBLEPeripheral TaskID, ADC BROADCAST EVT);
}
static void peripheralStateNotificationCB( gaprole_States_t newState )
{
         case GAPROLE_CONNECTED:
             HCI_PPLUS_ConnEventDoneNoticeCmd(simpleBLEPeripheral_TaskID,
ADC_CONNECT_EVT);
          break;
}
uint16 SimpleBLEPeripheral_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events )
if ( events & ADC_BROADCAST_EVT ){
//start adc sample later,uncontinue mode
osal_start_timerEx( adcDemo_TaskID, 0x0080,5);
return ( events ^ ADC BROADCAST EVT );
if ( events & ADC_CONNECT_EVT ){
//start adc sample later,uncontinue mode
osal_start_timerEx( adcDemo_TaskID, 0x0080,5);
    return ( events ^ ADC_CONNECT_EVT );
}
}
```



#### 3.6 ADC 移植

之前的ADC驱动不支持多通道采集,这里列出旧驱动向新驱动移植的注意事项。

adc.h和adc.c要配套使用,新的驱动对adc.h软件上的通道顺序做了调整,使用无影响。

新驱动将旧驱动中adc配置参数,由局部变量改为全局变量,部分变量按bit对应adc通道,为
了配合多通道使用。

采集单通道非电源电压(左边为旧驱动,右边为新驱动)

```
static void adcMeasureTask( void )
                                                  adc_Cfg_t adc_cfg = {
                                                       .channel = ADC_BIT(ADC_CH3P_P20),
  int ret;
                                                       .is_continue_mode = FALSE,
    bool batt_mode = FALSE;
                                                       .is_differential_mode = 0x00,
    adc_CH_t channel = ADC_CH3P_P20;
                                                       .is_high_resolution = 0xff,
    GPIO_Pin_e pin = s_pinmap[channel];
                                                  };
                                                  static void adcMeasureTask( void )
  adc_Cfg_t cfg = {
      .is_continue_mode = FALSE,
       .is_differential_mode = FALSE,
                                                       int ret;
       .is high resolution = TRUE,
                                                       bool batt mode = FALSE;
      .is_auto_mode = FALSE,
                                                  //other code
                                                  }
};
//other code
static void adc_evt(adc_Evt_t* pev)
if(pev->type == HAL_ADC_EVT_DATA)
//后两个参数需要同cfg保持一致
float value =
hal_adc_value_cal(pev->ch,pev->data, pev->size,
TRUE ,FALSE);
    LOG("adc %d\n",(int)(value*1000));
  }
```



#### 采集单通道电源电压(左边为旧驱动,右边为新驱动)

```
static void adcMeasureTask( void )
                                                adc_Cfg_t adc_cfg = {
                                                     .channel = ADC_BIT(ADC_CH3P_P20),
  int ret;
                                                     .is_continue_mode = FALSE,
    bool batt_mode = TRUE;
                                                     .is_differential_mode = 0x00,
    adc CH t channel = ADC_CH3P_P20;
                                                     .is_high_resolution = 0x00,
    GPIO_Pin_e pin = s_pinmap[channel];
                                                };
                                                static void adcMeasureTask( void )
  adc_Cfg_t cfg = {
      .is_continue_mode = FALSE,
      .is_differential_mode = FALSE,
                                                     int ret;
      .is_high_resolution = FALSE,
                                                     bool batt_mode = TRUE;
      .is_auto_mode = FALSE,
                                                     uint8_t batt_ch = ADC_CH3P_P20;
                                                //other code
};
//other code
                                                }
static void adc_evt(adc_Evt_t* pev)
if(pev->type == HAL_ADC_EVT_DATA)
//后两个参数需要同cfg保持一致
float value =
hal_adc_value_cal(pev->ch,pev->data, pev->size,
FALSE, FALSE);
LOG("batt_measure_evt %d\n",(int)(value*1000));
  }
}
采集差分电压(左边为旧驱动,右边为新驱动)
```



```
.is_continue_mode = FALSE,
                                                 static void adcMeasureTask( void )
                                                 {
      .is_differential_mode = TRUE,
      .is_high_resolution = TRUE,
                                                   int ret;
                                                     bool batt_mode = FALSE;
      .is_auto_mode = FALSE,
                                                 }
};
//other code
static void adc_evt(adc_Evt_t* pev)
  if(pev->type == HAL_ADC_EVT_DATA)
{
//后两个参数需要同cfg保持一致
float value =
hal_adc_value_cal(pev->ch,pev->data, pev->size,
TRUE, TRUE);
    LOG("adc %d\n",(int)(value*1000));
  }
}
```



# 4 外围电路

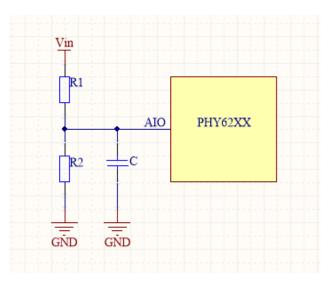
在实际设计 ADC 外围电路中,需要注意被测电压的范围。

#### 4.1 被测电压小于等于芯片工作电压 AVDD33

被测点外围电路不需要分压。

#### 4.2 被测电压大于芯片工作电压 AVDD33

被测点外围电路需要分压,需要保证分压后的电压小于芯片工作电压 AVDD33,如下图:



图表 3: 当被测点电压大于 AVDD33 时外围需要分压电路

- 模式选择 bypass,测试量程为【OV, 1V】。
- 检测电压V<sub>AIO</sub>需要小于 1V。

计算公式如下:

$$V_{AIO} = \frac{\frac{R2}{R1 + R2}}{1 + jw \frac{R1R2}{R1 + R2}C} Vin$$

1、 Vin 检测频率 
$$f_{in} < \frac{1}{2\pi \frac{R1R2}{R1+R2}C}$$

2、 增益
$$Gain = \frac{R2}{R1+R2}$$

3、 Vin 驱动使能 R1//R2//C



# 4.3 电源电压检测

如果开启电源电压检测功能,请保持测量电源电压的 ADC 引脚孤立,因为芯片内部已经做了连接处理。